PASJ2015 WEOM04

# 異なる材質と工法で製造された超伝導加速空洞の性能評価

## EVALUATION OF SRF CAVITIES MANUFACTURED BY DIFFERENT MATERIALS AND FABRICATION METHODS

清水 洋孝#, 井上 均, 梅森 健成, 加古 永治, 佐伯 学行, 山口 誠哉, , 山中 将, 渡辺 勇一

Hirotaka Shimizu<sup>#</sup>, Hitoshi Inoue, Kensei Umemori, Eiji Kako, Takayuki Saeki, Seiya Yamaguchi, Masashi Yamanaka, Yuichi Watanabe

KEK High Energy Accelerator Research Organization

#### Abstract

In KEK, several kinds of R&D superconducting RF cavity are fabricated. All those cavities were manufactured by different materials and fabrication methods. Especially, in this report, a hydroforming cavity, a large grain ( $\sim$ 10cm) Nb cavity of high RRR ( $\geq$ 250), two fine grain (50 $\sim$ 150um) cavities, for which Nb delivered from different suppliers, and a large grain cavity that composed of low RRR ( $\sim$ 100) Nb material are discussed. To evaluate those single cell cavities, vertical tests were conducted in KEK-STF. Technical details of each fabrication method and obtained high power test results are described. Through this sequential work, obtained knowledge and skills are fed back to prospective cavity fabrications.

## 1. はじめに

超伝導加速方式は、空洞表面での電気抵抗が著し く小さい利点を活かした、優れた粒子加速の手段と 考えられており、SuperKEKB加速器をはじめとし、 cERL加速器の injector 及び main linac において、超 伝導加速空洞が実際に使われている。将来計画とし て現在推進されている ILC 加速器においても、超伝 導加速方式が採用されており、これに向けた活動の 一つとして、KEKでは、空洞作製様に導入された電 子ビーム溶接機と、機械工学センターが所有する他 の工作機器を用いる事により、TESLA-like 9-cell 空 洞の内製化に取り組み、更に作製した空洞の縦測定 を行う事で、TDR で定められた仕様に近い性能を発 揮出来る空洞に仕上がっている事を確認した<sup>[1]</sup>。

この TDR によると、ILC 計画では 17,000 本を越 える超伝導加速空洞が必要とされ、それらの空洞は 高い RRR(>300)を示す Nb 材を用いて、プレス加工 による成形と電子ビーム溶接での接合によって製造 する方法が baseline design として示されている<sup>[2]</sup>。 上で記した 9-cell 空洞の内製はこの仕様が技術的に KEK において達成出来る事を示す目的で行われたが、 より空洞性能を向上させる工夫やコストダウンに有 効な材料・工法を見付け出し、実際に新しい材料や 従来と異なる工法で作製した空洞の性能評価を行う 事を目的として、Table 1 に挙げた5本の試験空洞の 製造・評価を行った。比較する項目の差を解り易く する為に、今回作製した5本の空洞は全て単セル形 状とした。次章以下でそれぞれの空洞作製の目的と 縦測定の結果を詳しく紹介していく。

## 2. 異なる Nb 材を用いた空洞の性能比較

この章では電子ビーム溶接による作製を行った、 R-1 から R-5 までの4本の各空洞について報告する。 それぞれの空洞形状は、R-4 空洞が TESLA-like center cell 形状、他の3本の空洞が TESLA-like end cell 形状となっている。

### 2.1 Baseline 空洞 (R-2)

高い RRR を持つ細粒 Nb 材を用い、電子ビーム溶 接の手法で組み上げる、世界的に見て最も標準的な

Cavity Name	Grain Size	RRR	Fabrication Method	View Point, Object
R-1	Large	High	Press Forming & EBW	Large Grain Nb
R-2	Fine	High	Press Forming & EBW	Baseline (Reference Cavity)
W-1	Fine	High	Hydroforming	Hydroforming
R-4	Fine	High	Press Forming & EBW	Different Nb supplier
R-5	Large	Low	Press Forming & EBW	Low RRR and Large Grain Nb, Different Nb supplier

## Table 1: List of R&D Cavities

# hirotaka@post.kek.jp

### PASJ2015 WEOM04

空洞が R-2 空洞である。今回の比較検討実験におい ても、指標の役割を担う空洞である。しかし一回目 の縦測定では、2.0K での到達加速勾配が 10MV/m 程度しか得られず、測定の早い段階から大量の放射 線が観測された。Figure 1 の左側の plot から、X 線 の量が増えるに従って Qo の値が急速に落ちて行く 様子が見られる。この様な低い加速勾配の段階で field emission が観測される場合、非常にはっきりと した emitter が空洞内部に存在する事が予想される。 しかし縦測定終了後に内面検査装置を使った観察を 行っても、激しい field emission の種に成り得る構造 が見付けられなかった。CCD を使った目視確認では とうとう原因が見付けられなかったが、実際に手を 空洞内に入れて溶接ビードやアイリスの接合部を 触って調べる事によって、ビームパイプとセルの繋 ぎ目に、小さいながら、非常に鋭い段差が残ってい る事が確認出来た。ほぼ全周に渉って段差が残って おり、この尖った部分が emitter となっていたと考え られる。真上から見下ろす構造の内面検査装置では、 視線の方向に垂直に落ち込む段差が見付けられな かった。



Figure 1 : Q-E plot of VT-1 and found gap around iris.

電場が集中するアイリス部分を研磨し直し、2回 目の縦測定を行った。Figure 2 に再測定時の Q-E curve を載せる。Emission が治まり、到達加速勾配 が大きく伸びた事が解る。アイリス部分の事前の処 理が、空洞性能に大きく影響を与える事を学び、こ の経験が以降測定した空洞の準備に活かされた。



Figure 2 : Vertical test results of R-2 cavity.

#### 2.2 大粒 Nb 材を使った空洞 (R-1)

大粒の Nb 材を使った空洞作製を行った。Figure 3 に大粒の Nb 材の写真を載せる。中央部を占める結 晶は~10cm 程度の大きさであるが、周辺部分には、 数 cm 程度の大きさの細かな粒界が集まっている。 電子ビームを使った母材からの精錬処理時に、溶解 した Nb を受ける坩堝の周辺部が、より急速な冷却 の影響を受ける為、不安定な結晶の成長が細かな粒 界となって現れている事がわかる<sup>[3]</sup>。



Figure 3 : Large grain Nb plate.

この様な素材を用いてプレス加工による成形を行 うと、空洞の赤道部分に相当する場所に、比較的細 かな結晶粒が集中する事になる。結晶内部と粒界面 では、加工時の振る舞いが違っており、赤道の円周 方向での形状の不均一性や、厚みの違いを生む事に なる。この結果、細粒 Nb 材と同様の標準的な印籠 構造での嵌め合わせを行い、電子ビームでの溶接を 行うと、赤道部の肉厚の違いが熱容量の変化となっ て現れ、溶接ビードの幅に著しく差が生じる事が観 測された<sup>[4]</sup>。この時得られた大粒 Nb 材の赤道部に 関する難加工性の知見は、同じく large grain 材を使 う R-5 空洞の作製時の工夫へと feedforward された。



Figure 4 に R-1 空洞の縦測定の結果を載せる。

## PASJ2015 WEOM04

40MV/m を越える加速勾配が安定して得られており、 Qo の値としては、シリコン温度計の測定限界(1.5K) を下回った状態での測定において、 $5.09 \times 10^{10}$ と言 う値が得られた。この値が全5本の R&D 空洞を通 じて得られた値の中で、最も高いQ値であった。

#### 2.3 異なる供給元からの Nb 材を使った空洞 (R-4)

やはり高い RRR を持つ、細粒 Nb 材を用いた空洞 の作製であるが、指標となる R-2 空洞との違いは、 Nb 材の供給元が異なっている点である。もう一点 これまでの空洞と異なっている点が、ビームパイプ の製造方法にある。他の全ての R&D 空洞のビーム パイプが、細粒の板材をロール加工して作られた物 であるのに対して、R-4 空洞のパイプは、大粒 Nb 材の鋳塊から、削り出しで刳り貫かれた物となって いる。このパイプも、R-4 空洞の Nb 材の供給元で 作成された物である。



Figure 5 : Vertical test results of R-4 cavity.

Figure 5 に R-4 空洞の Q-E curve を示す。R-2 空 洞の前処理に倣って、事前にアイリス部分が滑らか になる様に、やや大きいと感じられた溶接ビードの 盛り上がりを局所研磨で均した。2.0K での測定で 40MV/m を越える加速勾配が得られ、放射線の放出 も観測されなかった。KEK では空洞用として使った 経験の無い Nb 材を用いた作製であったが、空洞の 性能評価の結果からは、使用に対して全く問題が無 いと結論出来る。尚、2.0K での測定終了後に、空洞 内部の真空度の悪化が見られた為に、この空洞に関 しては、2.0K での測定だけで冷却を中止している。

#### 2.4 低い RRR の Nb 材を用いた空洞 (R-5)

これまで報告してきた3本の空洞と次章で紹介す る液圧成形空洞には、一つの共通点があり、table 1 を見ると、これら4本の空洞は、何れも高い RRR の Nb 材によって作られた物である事が解る。ここ で報告する R-5 空洞に関する説明に入る前に、一度 Nb 材の RRR の持つ意味を考えて見る。

常温での Nb の電気抵抗を R(300K)、転移温度直 前まで冷却した、転移前の電気抵抗を R(9.2K)とす ると、Nb 材の RRR はそれらの値の比として R(300K)/R(9.2K)と表される<sup>[5]</sup>。この値が高い方が超 伝導空洞材料として望ましいと考えられる理由の一 つに、4.2K における、簡略化された熱伝導率との関 係を挙げる事が出来る<sup>[6]</sup>。即ちκを熱伝導率として、

#### $\kappa = 0.25 \times \text{RRR}|_{4.2\text{K}}$

この例を基に考えると、空洞を形成する Nb の熱伝 導率は、RRR に比例して上昇する為、空洞の周りを 覆う液体ヘリウムへの排熱の効率を考えると、残留 抵抗比が高い方が好ましい事が確かに理解出来る。

上の様な従来の考え方に対して、合理的な RRR の許容下限を調べる取り組みが、R-5 空洞による R&D の目的である。"合理的"の意味は以下の説明に よる。代表的なレアメタルであるタンタルとニオブ は、同じ鉱脈から採取されるが、最外殻電子の配置 が等しく、周期律表の同じ族に属しているこれらの 金属は、互いに分離・精製する事が非常に難しい。 これまでは精錬度を上げる為に、何度も電子ビーム 溶解を繰り返して高い RRR を担保してきたが、例 えばタンタルの副産物として得られる商業ベースの ニオブ材であれば、比較的安価に手に入れる事が出 来る。特徴としてはタンタルの含有量が多く(例とし て R-1 空洞の Nb 材と比べると 10 倍以上)、RRR も 低い(やはり R-1 空洞の材料と比べて 1/4 程度)値を 示している。この様なニオブ材が空洞利用にも耐え 得るのであれば、今後の空洞材料の選定に対して、 大きな影響をもたらす。低 RRR ニオブインゴット の空洞利用への可能性を研究してきた G.R.Myneni 氏<sup>[7]</sup>とブラジルの CBMM 社<sup>[8]</sup>の協力により、上記課 題を検証すべく、インゴットから板材を切り出す段 階から空洞作製を始める機会が得られた。作製と評 価を行った結果を次に述べる。



Figure 6 : Half cells for R-5 cavity (after stamping).

**R-5** 空洞の作製時に見られた著しい特徴として、 粒界での Nb 材の振る舞いが挙げられる。これまで と同じ成型用金型を用いたプレス加工後に、特定の 粒界部分が同じように割れている事が確認された。 Figre 6 に作製した R-5 空洞 half cell の写真を載せる。 これは R-1 空洞の Nb 材では無かった現象である。 大粒 Nb 材を使用する上での注意点の一つに、grain boundary が leak tight か否かが挙げられるが<sup>[3]</sup>、その 後の試験で、割れによる leak は無い事を確認し、空 洞作製を進めた。R-1 作製時の経験を活かし、half cell の赤道部内側を幅約 10mm 程度縦型旋盤によっ て削る事で、肉厚の均一化を図る工夫を行った。



Figure 7 に縦測定で得られた、R-5 空洞の Q-E plot を示す。低 RRR の Nb 材を用いた場合であっても、 到達加速勾配としては 28MV/m が得られ、Qo 値に 関してもこれまでの縦測定で得られた他の空洞の値 と、大きな差は無い結果が得られた。一回目の縦測 定では、空洞のセル部分全体を覆う様に取り付けた 炭素抵抗温度計によって、発熱箇所の特定を行い、 超伝導状態の破れの原因となった傷や不純物の有っ たと思われる場所を、空洞引き上げ後に内面検査装 置で目視確認する作業を行う。今回の R-5 空洞にお いても、quench が起こる直前には、赤道のある特定 の領域が常に発熱を起こしていた。



Figure 8 : Found defect around heated area (1).

Figure 8 と 9 に、縦測定終了後に行った、内面の 再検査の様子を載せる。炭素抵抗温度計が発熱を示 した赤道付近の特定の角度領域を、検査器で見た結 果を基に、high power test 時の発熱に寄与してい



Figure 9 : Found defect around heated area (2).

たと思われる構造のレプリカを採取してその大きさ を測定した。一つは肉厚の均一化を図った赤道部の 加工時に、構成刃先の影響を受けて出来たと思われ る毟れの痕で、大きさが~300um 程度、深さ方向が ~20um 程度の窪みであった。もう一つが、赤道溶接 時に出来たと思われる bead 痕の一部で、form tracer を使った計測により、やはり 30~40um 程度の段差が 生じている事が解った。これらの構造を局所研磨で 落し、2回目の縦測定で再度空洞性能の評価を行う。

## 3. 異なる工法で製造された空洞 (W-1)

先に述べた様に、超伝導加速空洞の組み立てには、 プレス成型した各セルを、電子ビーム溶接を用いて 繋ぎ合わせる方法が一般的である。この方法では、 電場の集中するアイリス部分と強い磁場の影響を受 ける赤道部分が、それぞれ溶接個所と重なっており、 溶接時に生じるスパッタやビードの出来具合が、空 洞の性能に大きな影響を及ぼす。また電子ビーム溶 接機自身が非常に高価である点が、超伝導空洞の安 価な大量生産化に歯止めをかけている状況である。

これに取って代わる手段として、液圧成形法を用 いた空洞作製技術を挙げる事が出来る。機械工学セ ンターでは、電子ビーム溶接機と併せて液圧成形機 も所有しており、これまでに多くの銅製空洞を試作 してきた。ニオブ材を用いた液圧成形空洞の作製を 大きく進歩させたのが、FNAL との共同研究を開始 する事で得られた、ATI Wah Chang の非常に優れた ニオブ材の存在である<sup>[9]</sup>。この材料を用る事で、 TESLA-like 空洞の center cell 形状の単セル空洞の成 形に成功した<sup>[10]</sup>。ネッキング処理の後に、油圧によ る金型への押し当て(液圧成形工程)と熱処理の組を 数回繰り返す事で、支給されたニオブのパイプ材を 空洞の形状に変形させていき、成型終了後に、 FNAL に送り返す事によって、遠心バレル研磨処理 を受けた[11]。内面研磨処理の後、再び送り返されて きた液圧成形空洞は、KEK において以下の標準的な プロセスである①Pre-EP and EP-1 ②Annealing (750  $^{\circ}$ C  $\times$  3-hour) ③ EP-2 and HPR ④ Clean Room Assembly ⑤Baking (140℃×48-hour) を経て、縦測 定へと移行する。縦測定へと繋がるこれらの工程は、 W-1 空洞にだけ適用された物では無く、先に紹介し た他の空洞に対しても全て同じ処理を施している。

4.

#### PASJ2015 WEOM04



Figure 10 : Typical pits on the equator line.

W-1 空洞の最も特徴的な点は、赤道部に見つかっ た、連続的な窪みの存在である。レプリカによる型 取りを行い、レーザー顕微鏡で深さを測った結果、 40~50um 程度の窪みが多数存在している事が解った。 これらの窪みは、液圧成形時に生じていたと考えら れるが、形状を保持しながら研磨を進める電解研磨 処理では、この様な窪みが均される事は期待出来な い為、局所研磨機を用いて除去を行った。Figure10 に内面検査器によって撮影した窪みの除去時の写真 を載せる。研磨が進むに連れ、窪みが消えて行く様 子が見て取れる。



Figure 11 : Vertical test results of W-1 cavity.

Figure 11 に W-1 空洞の縦測定の結果(Q-E curve)を 載せる。最大到達加速勾配は 36MV/m で、得られた Qo の値としては 2.4×10<sup>10</sup> (2.0K)であった。横軸が 24MV/m を越えた辺りから、Qo の値の減少が早く なっているが、同時に放射線モニタで検出された X 線量が増加している事が解る。この放射線の原因と して考えられる defect について説明を行う。一本の 均一なパイプを徐々に変形させて空洞を作製し、電 子ビーム溶接による継ぎ目(seam)を無くす事が seamless cavityの最大の目的であるが、単セルのW-1 空洞の場合、省いた溶接個所は赤道部一周分であ り、両側のアイリス部分に関しては、ネッキング終 了後に残ったパイプ部分を切り落とし、別途用意し ておいたビームパイプを溶接している。この接合部 分の溶接時に出来た傷が、局所研磨では落とし切れ ておらず、emitter となって放射線を放出していると 考えられる。



Figure 12 : Achieved gradient of each cavity.

これまでに作製と評価を行って来た5本の単セル 空洞については、液圧成形法と電子ビーム溶接法の どちらの方法を用いた場合であっても、高い RRR を示す Nb 材から作られた空洞は、最終的には全て 35MV/m 以上の加速勾配を得た。対して低い RRR を示す Nb 材で作られた R-5 空洞は、一回目の縦測 定において、28MV/m(2.0K)の加速勾配であった。 Cell 周辺の温度計の示す発熱箇所を調べると、これ までの発熱時と同じ様な 30~40um 程度の凹みが見付 かった。経験的には、これら窪みの構造を局所研磨 する事で、更に到達最大加速勾配は伸びる事が期待 出来ると思われる。また、現在も引き続き新しい加 工技術やこれまでと違った Nb 材を使った空洞作製 の技術開発を進めている。

## 参考文献

- T.Saeki, et al., "Studies of fabrication procedure of 9-cell SRF cavity for ILC mass-production at KEK", Proceedings of IPAC2014, Dresden, Germany.
- [2] "ILC Technical Design Report" https://www.linearcollider.org/ILC/Publications/Technical-DesignReport
- [3] P.Kneisel, et al., "Review of ingot niobium as a material for superconducting radiofrequency accelerating cavities", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 774, 21 February 2015, Pages 133-150.
- [4] T.Kubo, et al., "In-house production of a large-grain singlecell cavity at cavity fabrication facility and result of performance tests", Proceedings of IPAC2014, Dresden, Germany.
- [5] W.Singer, et al., "RRR-measurement techniques on high purity niobium", TTC-Report 2010.
- [6] H.Padamsee, et al., "RF superconductivity for accelerators", WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- [7] G.Myneni, et al., "Nobium RRR and Ta specifications for SRF cavities", presentation file for 7th SRF Materials Workshop, July 16th 2012.
- [8] http://www.cbmm.com/us/p/108/home.aspx
- [9] https://www.atimetals.com/Pages/default.aspx
- [10] M.Yamanaka, et al., "シームレスニオブパイプを用いた 液圧成形による超伝導加速空洞の製造", Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, August 5-7, 2015, Fukui, Japan.
- [11] C.Cooper, et al., "Centrifugal barrel polishing of cavities worldwide", Proceedings of SRF2011, Chicago, IL USA.